

ности доказывает коллективность процессов ориентации и дезориентации полярных областей, наблюдающихся в условиях эксперимента при изменении механического напряжения.

Представляет несомненный интерес дальнейшее исследование эффекта тензолюминесценции в PMN и других сегнетоэлектриках с РФП, особенно на завершающих стадиях РФП для выяснения отличий процессов изменения поляризации в возникающих неоднородных состояниях от таких процессов в обычных сегнетоэлектриках — сегнетоэластиках.

Л и т е р а т у р а

- [1] Флерова С.А. — Изв. АН СССР, сер. физ., 1984, т. 48, № 6, с. 1233–1237.
- [2] Флерова С.А., Попов С.А., Крайник Н.Н., Бочков О.Е., Лазарев А.П. — ФТТ, 1985, т. 27, № 11, с. 3492–3494.
- [3] Крайник Н.Н., Флерова С.А., Попов С.А. — ФТТ, 1987, т. 29, № 9, с. 2845–2847.
- [4] Флерова С.А., Самченко Ю.И. — ФТТ, 1972, т. 14, № 2, с. 592–594.
- [5] Флерова С.А., Таран В.Г. — Изв. АН СССР, сер. физ., 1979, т. 43, № 8, с. 1745–1748.
- [6] Смоленский Г.А., Крайник Н.Н., Камзина Л.С., Трапаков В.А. — Изв. АН СССР, сер. физ., 1977, т. 41, № 4, с. 721–726.
- [7] Крайник Н.Н. — Изв. АН СССР, сер. физ., 1983, т. 47, № 3, с. 566–572.
- [8] Флерова С.А., Попов С.А., Крайник Н.Н., Лазарев А.П. — Письма в ЖТФ, 1985, т. 11, № 18, с. 1134–1137.

Поступило в Редакцию
18 июля 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 21 12 ноября 1988 г.

ФОРМИРОВАНИЕ ДВУМЕРНЫХ УПОРЯДОЧЕННЫХ ФАЗ НА ПОВЕРХНОСТИ Si(111) ПРИ НАПЫЛЕНИИ СУРЬМЫ И В ПРОЦЕССЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА

Б.З. Кантэр, А.И. Никифоров,
С.И. Стенин

Развитие метода молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) кремния стимулировало исследования сверхструктурных перестроек на поверх-

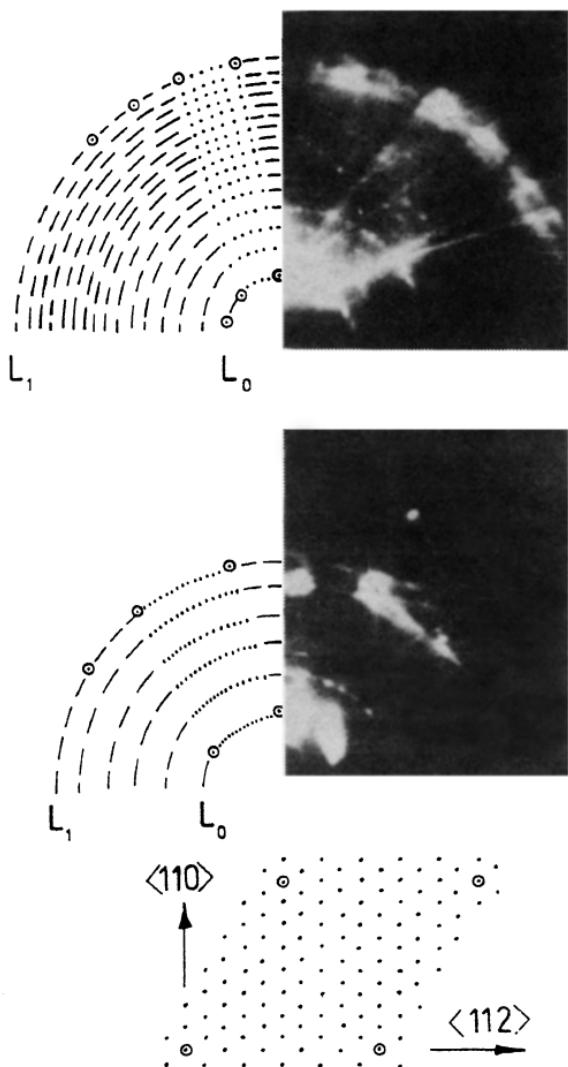


Рис. 1. Упорядоченная двумерная фаза $Si(111)-5\sqrt{3}\times 5\sqrt{3}-Sb$. Схемы рефлексов и картины ДБЭ в азимутах: а - $\langle 110 \rangle$; б - $\langle 112 \rangle$; в - обратная решетка, точки соответствуют $Si(111)-5\sqrt{3}\times 5\sqrt{3}-Sb$, кружки - $Si(111)-1\times 1$.

ности роста при обогащении атомами легирующих элементов, таких как In [1], Ga [2], B [3]. Были установлены концентрационно-температурные области существования и основные характеристики двумерных упорядоченных фаз, возникающих при адсорбции указанных примесей на поверхности Si .

К настоящему времени мало изучено поведение на поверхности атомов, являющихся донорными примесями в Si , в частности

Sb. В [4] приведены результаты наблюдения с помощью дифракции медленных электронов (ДМЭ) упорядоченных фаз, стабилизированных *Sb*:*Si* (111) - 2×2 , $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$, $5\sqrt{3} \times 5\sqrt{3}$ и $7\sqrt{3} \times 7\sqrt{3}$. Наблюдения проводились только после напыления *Sb* и не отражают кинетику формирования двумерных фаз. Это обусловлено, видимо, сложностью применения методики ДМЭ и особенностями поведения *Sb* на поверхности *Si*: низким, сильно зависящим от температуры коэффициентом прилипания и большой скоростью десорбции. Данная работа посвящена исследованию условий формирования двумерных упорядоченных фаз на поверхности *Si* (111), возникающих при температурах 600–800 °C как в потоке *Sb*, так и в процессе изотермического отжига предварительно напыляемого слоя.

Измерения выполнялись с помощью дифрактометра быстрых электронов (ДБЭ) при энергии 10 кэВ на установке МЛЭ *Si* [5]. Объектом исследования служила поверхность кристаллов *Si* (111) $\pm 0.5^\circ$, которая в рабочей камере установки подвергалась низкотемпературной очистке по методу, аналогичному [6]. После этого при температурах ниже 830 °C с помощью ДБЭ наблюдается сверхструктура *Si*(111) - 7×7 (далее 7×7), соответствующая атомарно-чистой поверхности.

Концентрация *Sb* на поверхности *Si*, необходимая для формирования двумерных упорядоченных фаз, может поддерживаться при $T > 500$ °C либо неограниченное время при постоянном потоке на поверхность, либо в течение ограниченного времени – при десорбции с поверхности предварительно нанесенного адсорбата. В соответствии с этим двумерные фазы на поверхности *Si* наблюдались в двух режимах получения необходимой концентрации *Sb*.

При постоянной температуре в диапазоне 600–800 °C на поверхность *Si* направлялся из тигельного испарителя поток *Sb* интенсивностью 10^{11} – 10^{13} ат·см $^{-2}$ ·с $^{-1}$. Через некоторое время можно было наблюдать переход сверхструктуры 7×7 в упорядоченную фазу *Si*(111) - $5\sqrt{3} \times 5\sqrt{3}$ - *Sb* (далее $5\sqrt{3}$) либо – при больших потоках *Sb* и низких температурах – в фазу *Si*(111) - $-\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ - *Sb* (далее $\sqrt{3}$). На рис. 1 приведены картины ДБЭ, схемы расположения рефлексов и обратная решетка для двумерной упорядоченной фазы $5\sqrt{3}$. После перекрытия потока *Sb* через 10^2 – 10^3 с наблюдалась фазовые переходы в обратном порядке: $\sqrt{3} \rightarrow 5\sqrt{3} \rightarrow 7 \times 7$. Наиболее вероятной причиной последних является десорбция *Sb* с поверхности, т.к. диффузией в *Si* при температурах 600–800 °C за указанные времена можно пренебречь. Результаты измерений (рис. 2, а) позволили определить область существования двумерных упорядоченных фаз, стабилизированных *Sb*, на поверхности *Si*(111). Из рис. 2, а следует, что при температурах выше 600 °C на поверхности *Si*(111) могут существовать упорядоченные фазы, стабилизированные поступлением *Sb* из потока на поверхность, соответствующие относительно малым ($5\sqrt{3}$) или большим ($\sqrt{3}$) покрытиям. Любая из этих двумерных фаз сохраняется после прерывания потока *Sb* и охлаждения неограниченное время при комнатной температуре в условиях сверхвысокого вакуума.

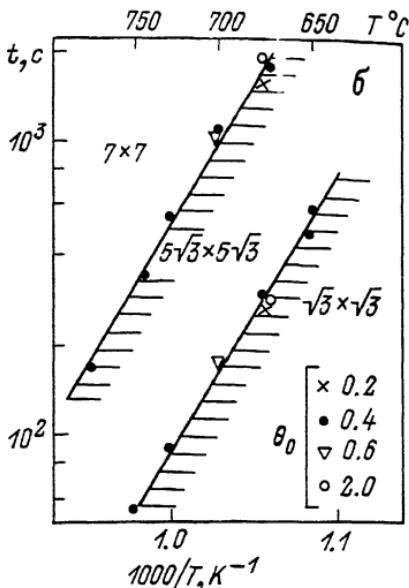
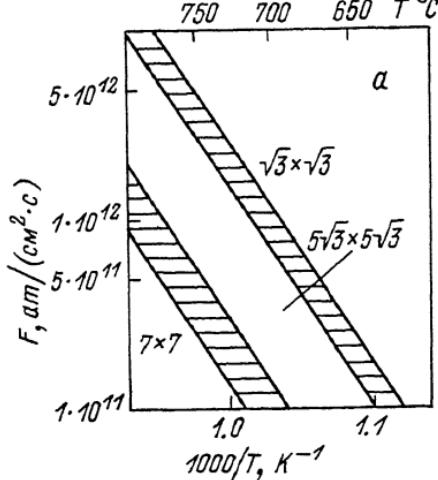


Рис. 2. а) Области существования на поверхности $Si(111)$ двумерных упорядоченных фаз, стабилизированных в потоке паров Sb .
б) Время существования на поверхности $Si(111)$ двумерных фаз при $\theta_0 = 0.2\text{--}2.0$. Экспериментальными точками отмечены моменты завершения режима сосуществования двух фаз.

Однако, в отличие от сверхструктуры 7×7 , которая сохраняется при выносе на воздух в течение нескольких часов [7], двумерные фазы, стабилизированные Sb , разрушаются при кратковременном выносе на воздух, что свидетельствует о слабой связи атомов Sb с кристаллом. Области существования двумерных упорядоченных фаз перекрываются: на дифракционной картине могут наблюдаться одновременно рефлексы двух фаз, что связано с постепенным изменением соотношения площадей, занятых сосуществующими фазами.

Двумерные упорядоченные фазы на поверхности $Si(111)$ наблюдались также в процессе изотермического отжига пленки Sb , напыленной на поверхность при температуре 200–300 °С, когда десорбция Sb практически не происходит. Начальное покрытие θ_0 составляло 0.2–2.0 монослоя Sb (рис. 2, б). После быстрого повышения температуры кристалла до температуры отжига на поверхности формируется фаза $\sqrt{3}$, которая через определенное время переходит в фазу $5\sqrt{3}$, а последняя в 7×7 . При $\theta_0 < 0.2$ упорядоченные фазы, стабилизированные Sb , не наблюдаются. Анализ состава поверхности, на которой были сформированы двумерные фазы $\sqrt{3}$ и $5\sqrt{3}$, с помощью Оже-спектрометра в установке LAS-2000 показал, что содержание Sb для них составляет 0.12 и 0.02 монослоя соответственно. Эти данные, хотя и заниженные из-за выноса образцов на воздух, можно считать близкими к минимальным для двумерных фаз $\sqrt{3}$ и $5\sqrt{3}$ на поверхности $Si(111)$.

Время перехода из одного структурного состояния в другое не зависит от величины θ_0 в исследованном диапазоне θ_0 и T . Независимость времени существования фазы $\sqrt{3}$ от θ_0 свидетельствует о том, что к моменту ее формирования с поверхности десорбируется избыток Sb , превышающий ее концентрацию в двумерной фазе, либо эта Sb испаряется сразу после формирования фазы $\sqrt{3}$. Процессы фазовых превращений на поверхности, вероятно, включают этапы выхода атомов в адсорбционный слой, частичную десорбцию из него в вакуум и встраивание оставшихся атомов в новое сверхструктурное состояние. Энергии активации переходов $\sqrt{3} \rightarrow 5\sqrt{3}$ и $5\sqrt{3} \rightarrow 7 \times 7$, определенные из приведенных на рис. 2, б температурных зависимостей времени существования двумерных фаз, равны соответственно 1.8 ± 0.1 и 2.1 ± 0.1 эВ. Если считать, что энергия активации десорбции одинакова для всех фаз (десорбция из ад-слоя), то разность энергий активации переходов $\sqrt{3} \rightarrow 5\sqrt{3}$ и $5\sqrt{3} \rightarrow 7 \times 7$, составляющая 0.3 эВ, может представлять собой разность энергий связи атомов Sb с поверхностью $Si(111)$ для двумерных фаз $\sqrt{3}$ и $5\sqrt{3}$.

Сравнение полученных результатов с данными [4] свидетельствует, что в наших условиях двумерные фазы $\sqrt{3}$ и $5\sqrt{3}$ наблюдались в области существенно меньших T и θ_0 , а фаза $Si(111) - 7\sqrt{3} \times 7\sqrt{3} - Sb$ не наблюдалась. Это может быть связано с различием структуры исходной поверхности подложки либо с влиянием условий нанесения Sb на поверхность Si .

По результатам данной работы можно предложить следующую схему структурных превращений на атомно-чистой поверхности $Si(111)$, содержащей адатомы Sb . При низких температурах адсорбции Sb образует неупорядоченное и весьма устойчивое покрытие. Нагрев кристалла с $\theta_0 > 0.2$ активирует диффузионное упорядочение адсорбата и частичную десорбцию Sb . Понижение концентрации адатомов Sb в процессе изотермического отжига обуславливает переход от более плотного упорядоченного адсорбционного покрытия (фаза $\sqrt{3}$) к менее плотному (фаза $5\sqrt{3}$). Существенно, что упорядоченные двумерные фазы, стабилизированные Sb , устойчивы в достаточно широком интервале покрытий.

Авторы благодарят А.Е. Долбака за проведение анализов методом Оже-спектрометрии.

Л и т е р а т у р а

- [1] Baba S., Hirayama H., Zhou J.M. and Kinbara A. - Thin Solid Films, 1980, v. 90, N 1, p. 57-61.
- [2] Sakamoto T., Kawanami H. - Surface Sci., 1981, v. 111, N 2, p. 177-188.
- [3] Korobtsov V.V., Lifshits V.G., Zotov A.V. and Shengurov V.G. - Phys. Stat. Sol., 1987, v. 103, N 2, p. 467-473.

- [4] Park G.-Y., A b u k a w a T., K i n o -
s h i t a T., E n t a Y. and K o n o S. -
Japan. J. Appl. Phys., 1988, v. 27, N 1, p. 147-148.
[5] Кантер Б.З., Мoshегов Н.Т., Никифо-
ров А.И., Стенин С.И., Тийс С.А. - ПТЭ,
1988, № 2, с. 171-173.
[6] I s h i z a k a A., S h i r a k i Y. - J. Elec-
trochem. Soc., 1986, v. 133, N 4, p. 666-671.
[7] Соколов Л.В., Торопов А.И., Бакла-
нов М.Р., Стенин С.И. - Поверхность. Физика, химия,
механика, 1982, № 8, с. 9-11.

Институт физики
полупроводников
СО АН СССР, Новосибирск

Поступило в редакцию
12 июня 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 21 12 ноября 1988 г.

РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРНОМ СОСТОЯНИИ
АМОРФНОГО СПЛАВА *Fe-B-Si-C*,
ПОЛУЧЕННОГО В ВИДЕ ЛЕНТЫ, ПОРОШКА
И ПОРОШКОВОГО КОМПАКТА

А.А. Новакова, Г.В. Сидорова,
Г.А. Сиротинина, А.П. Куприй,
О.А. Романова

Возможность практического использования аморфных металлических сплавов (АМС) существенно ограничена видом получаемого материала - микронной толщины ленты, волокна, чешуйки, порошки, а также термической нестабильностью их структуры и свойств. Одна из кардинальных проблем промышленного применения АМС связана с получением массивных изделий из аморфных сплавов с сохранением высокого уровня их физико-механических свойств. В настоящее время наиболее оптимальным решением этой проблемы является импульсное динамическое компактирование порошка [1, 2]. При этом локальный разогрев материала не достигает температуры кристаллизации, носит кратковременный импульсный характер и не приводит к существенному ухудшению исходных свойств термически нестабильных материалов. Особенность этого процесса заключается в том, что во время компактирования энергия деформации и трения частиц концентрируется в тонком поверхностном слое, и малое количество материала на поверхности частиц нагревается до плавления, что обеспечивает микросварку частиц между собой [3]. Изучение таких зон связи [4] показало, что расплавленный материал вновь затвердевает очень быстро и может быть регенерирована первичная метастабильная структура. Однако может иметь место